

ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩАЯ ФОКУСИРОВКА

Е.М. Мороз, К.Н. Шорин

При чередовании значений показателя магнитного поля в секторах слабофокусирующего рэйстрека допустимо увеличение длин прямолинейных промежутков, свободных от фокусирующих линз.

В слабофокусирующем рэйстреке с N периодами магнитной структуры требование устойчивости бетатронных колебаний по z и r приводит к ограничению длины l прямолинейного промежутка (см., напр., /1/):

$$0 < l < 2R/\kappa \operatorname{tg}(\pi\kappa/N), \quad \kappa = \kappa_{z,r}, \quad \kappa_z = \sqrt{n}, \quad \kappa_r = \sqrt{1-n}. \quad (1)$$

Здесь r — радиус кривизны орбиты в секторах; n — показатель спадания магнитного поля ($0 < n < 1$). Ограничение длины l при $n > 0,5$ связано с пределом устойчивости вертикальных, а при $n < 0,5$ радиальных бетатронных колебаний. Максимальная длина l допустима при выборе $n = 0,5$, что соответствует неопасному в синхротроне или накопителе резонансу связи (совпадению частот вертикальных и радиальных бетатронных колебаний $\omega_z = \omega_r$). На рис. 1 представлены полученные по формуле (1) зависимости предельных значений отношения l/r от показателя n для различных значений N , указанных цифрами на кривых. Условие (1) обычно не вызывало затруднений при проектировании синхротронов и накопителей заряженных частиц, поскольку выбираемые по конструктивным соображениям отношения l/r не превышали 0,4, а показатель поля выбирался вблизи $n = 2/3$.

Появление сверхпроводящих магнитов позволяет уменьшить радиус r в три и более раз, тогда как современные потребности размещения аппаратуры на пучке циркулирующих частиц приводят к необходимости иметь длинные свободные прямолинейные промежутки.

Применение жесткой фокусировки ($|n| > 1$) не приводит к увеличению допустимой длины l . Традиционным способом преодоления ограничения (1), является размещение квадрупольных линз в промежутках между секторами. Однако при этом промежутки дробятся на короткие свободные участки.

Исследование движения частиц в слабофокусирующих магнитных системах типа рэйстрек показало, что допустимое значение отношения l/r увеличивается при чередовании значений n . Пусть, например, N — четное, $n = n_1$ в нечетных секторах и $n = n_2$ в четных ($0 < n_1 < 1, 0 < n_2 < 1$). Тогда вместо (1) получим две пары неравенств

$$0 < l/r < \operatorname{MIN}(a,b), \quad \operatorname{MAX}(a,b) < l/r < 1/\kappa_1 t_1 + 1/\kappa_2 t_2, \quad (2)$$

где

$$a = 1/\kappa_1 t_1 - t_2/\kappa_2, \quad b = 1/\kappa_2 t_2 - t_1/\kappa_1, \quad t_{1,2} = \operatorname{tg}(\pi\kappa_{1,2}/N), \quad (3)$$

$\kappa_1 = \kappa_{z,1} = n_1^{1/2}$, $\kappa_2 = \kappa_{z,2} = n_2^{1/2}$ для вертикальных, $\kappa_1 = \kappa_{r,1} = (1-n_1)^{1/2}$, $\kappa_2 = \kappa_{r,2} = (1-n_2)^{1/2}$ для радиальных бетатронных колебаний; определение функций MAX и MIN:

$$\operatorname{MAX}(a,b) = a, \quad \text{если } a \geq b; \quad \operatorname{MAX}(a,b) = b, \quad \text{если } b > a;$$

$$\operatorname{MIN}(a,b) = a, \quad \text{если } a \leq b; \quad \operatorname{MIN}(a,b) = b, \quad \text{если } b < a.$$

Очевидно, что при выборе $n_2 = 1 - n_1$ вертикальные и радиальные колебания при заданных значениях n_1 и l/r либо неустойчивы одновременно, либо одновременно устойчивы, и тогда $\omega_z = \omega_r$. На рис. 2 пред-

ставлены полученные по формулам (2), (3) при $n_2 = 1 - n_1$ зависимости граничных значений отношения l/r от показателя n_1 . Цифрами на кривых указано количество секторов N . Для любых четных значений N , кроме $N = 2$, имеются две области устойчивости, разделенные областями неустойчивости и сливающиеся при $n_1 = 0,5$; для $N = 2$ существует только одна область устойчивости. Рассмотрим примеры.

1. $N = 4$. Из графика рис. 1 для $n_1 = n_2 = n = 0,2$ имеем $0 \leq l/r \leq 2,65$. Диапазон l/r можно расширить до $0 \leq l/r \leq 4,5$, выбирая $n_1 = n_2 = n = 0,5$. При чередовании показателей поля $n_1 = 0,2, n_2 = 1 - 0,2 = 0,8$ получаем по графикам рис. 2 два диапазона l/r : $0 \leq l/r \leq 0,5$ и $5,2 \leq l/r \leq 7,5$.

2. $N = 2$. При $n_1 = n_2 = n = 0,2$ из графика рис. 1 имеем $0 \leq l/r \leq 0,35$. При отсутствии чередования показателей поля, согласно графику рис. 1, диапазон l/r можно расширить до $0 \leq l/r \leq 1,45$ выбором $n_1 = n_2 = n = 0,5$, тогда как при чередовании показателей поля выбирая $n_1 = 0,2, n_2 = 1 - n_1 = 0,8$, имеем из графика рис. 2 диапазон $0 \leq l/r \leq 2,9$.

3. Для $n_1 = 0,1$ и $n_2 = 1 - n_1 = 0,9$ имеем при $N = 2$ диапазон $0 \leq l/r \leq 6$, а при $N = 4$ два диапазона l/r : $0 \leq l/r \leq 0,4$ и $11,5 \leq l/r \leq 13,7$.

Пример 3 представляет интерес для протонных ускорителей или накопителей, а предыдущие – и для электронных.

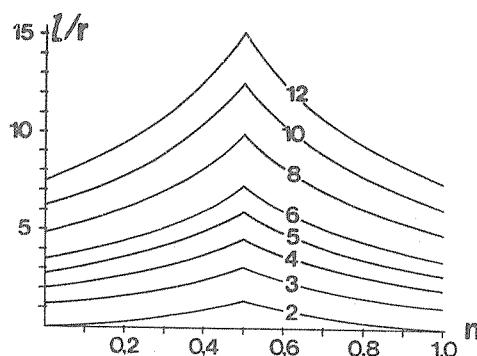


Рис. 1

Рис. 1. Зависимость предельных значений отношения l/r от показателя спадания поля n для различных N при $n_1 = n_2 = n$.

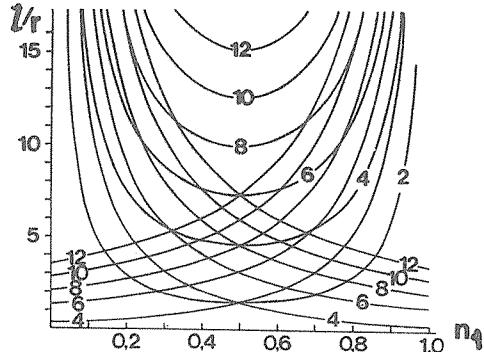


Рис. 2

Рис. 2. Зависимости граничных значений l/r от n_1 для различных N при $n_2 = 1 - n_1$.

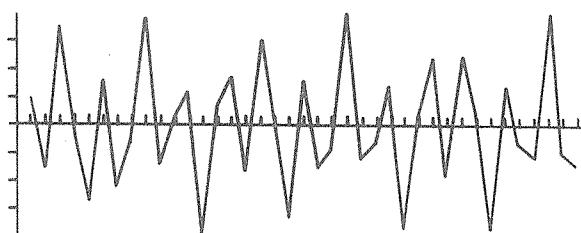


Рис. 3

Рис. 3. Ход луча в модели дальнодействующей фокусировки с параметрами $f_2 = 2f_1, l = 5f_1$.

Допуски на параметры фокусирующей системы являются более строгими в рассмотренной дальнодействующей системе по сравнению с обычной слабой фокусировкой и сравнимы с допусками в сильнофокусирующих магнитных системах. Бетатронные колебания частиц в дальнодействующей системе похожи на биения, в них отчетливо просматривается наличие двух частот.

Сильно упрощенной моделью рассмотренной дальнодействующей фокусировки частиц может служить система чередующихся тонких линз с фокусирующими силами $1/f_1$ и $1/f_2$ ($1/f_1 > 1/f_2$), разделенных расстояниями l . Для такой системы существует два диапазона расстояний l , при которых возможно устойчивое распространение пучка лучей в направлении оси системы:

$$0 < l < 2f_1, \quad 2f_2 < l < 2(f_1 + f_2). \quad (4)$$

В модели сильной фокусировки ($f_1 = f > 0, f_2 = -f$) второй диапазон (диапазон дальнодействия) исчезает, а в модели обычной слабой фокусировки (см., напр., /2/) $f_1 = f_2 = f > 0$ оба диапазона (4) сливаются в единый диапазон $0 < l < 4f$.

Для иллюстрации "биений" на рис. 3 изображен ход луча в модели дальнодействующей системы $f_2 = 2f_1, l = 5f_1$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Коломенский А. А. Физические основы методов ускорения заряженных частиц. М., МГУ, 1980, с. 304.
2. Брук Г. Циклические ускорители заряженных частиц. М., Атомиздат, 1970, с. 312.

Поступила в редакцию 15 мая 1986 г.